# Работа 19

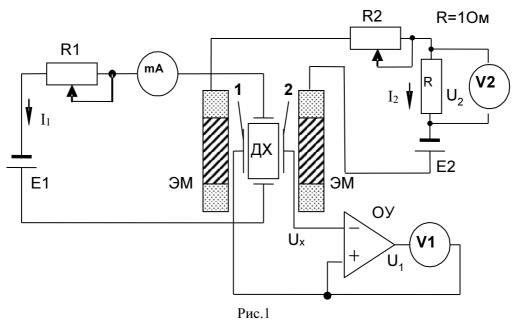
# Лабораторная работа«Исследование эффекта Холла в полупроводнике»

**Цель работы:** изучение действия магнитного поля на движущиеся заряды в полупроводнике, с электронным типом проводимости, определение постоянной Холла, концентрации и подвижности носителей заряда.

# Приборы и принадлежности:

Установка для исследования эффекта Холла (Рис.1) включает:

- -датчик Холла *ДХ*, выполненный в виде пленки, напыленной на подложку из диэлектрика с четырьмя электродами для подведения электрического тока и измерения разности потенциалов Холла;
- -электромагнит ЭМ— состоящий из соосной системы двух круговых катушек с током, расположенных на сердечнике из магнитомягкого материала;
- -источников питания E1 и E2;
- -потенциометр R1 «Ток ДХ», регулирующий ток  $I_1$  через  $Z_1$
- -потенциометр R2 «Ток ЭМ», регулирующий ток  $I_2$  через электромагнит  $\mathcal{P}M$ ;
- -миллиамперметр mA, измеряющий ток  $I_1$  через  $I \!\!\!\!/ X$ ;
- -вольтметр V2, измеряющий падение напряжения на резисторе R. Поскольку сопротивление R = 10м значение напряжения  $U_2$  численно равно  $I_2$ :
- -операционный усилитель OY с коэффициентом усиления  $\kappa$ ;
- -вольтметр V1, измеряющий напряжение  $U_1$  на выходе OY, пропорциональное ЭДС на выходе датчика Холла  $U_x$ .



#### Исследуемые закономерности

**Эффект Холла**. Если вдоль пластины полупроводника (Рис 8.1 а, б), помещенной в магнитное поле, перпендикулярное вектору плотности тока, а, следовательно, и средней скорости направленного движения заряженных частиц, то на заряженную частицу, движущуюся со средней скоростью  $\langle v \rangle$ , будет действовать сила Лоренца

$$\vec{F} = e \langle \vec{v} \rangle \times \vec{B}$$

в направлении, перпендикулярном вектору плотности тока. В результате между гранями с электродами 1 и 2 появится поперечное электрическое поле. (эффект Холла).

$$E_x = \frac{F}{\rho} = \langle v \rangle B \tag{1}$$

Между электродами 1,2 создается разность потенциалов Холла.

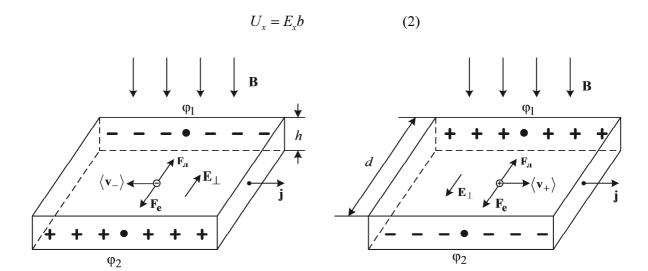


Рис 8.1

При этом знак разности потенциалов определяет тип носителей заряда в материале полупроводника. В используемом датчике Холла носителями заряда являются электроны. Учитывая, что сила тока

$$I = nbe \langle v \rangle d \tag{3}$$

n- концентрация носителей тока в полупроводнике, и решая совместно (1), (2) и (3), получим

$$U_x = \frac{1}{ne} \frac{IB}{d} = R \frac{IB}{d}$$

где константа

$$R = \frac{1}{ne} \tag{5}$$

называется постоянной Холла.

Определив величину R, можно с помощью (5) найти концентрацию носителей заряда n, а по знаку  $U_x$  установить тип проводимости полупроводника — электронный или дырочный.

Зная удельную электропроводность полупроводника об, можно найти подвижность носителей тока. Действительно, плотность тока

$$j = ne \langle v \rangle = ne \mu E$$

где E – продольная составляющая электрического поля. Таким образом,

$$\sigma = \frac{j}{E} = ne\mu,$$

следовательно

$$\mu = R\sigma \tag{6}$$

Магнитное поле ЭМ в центре симметрии определяется по формуле

$$B = B_{u} + a \times I_{2} \tag{7}$$

где,  $\mathbf{B}_{\mathtt{H}^-}$  начальная индукция магнитного поля сердечника электромагнита,  $\mathbf{I}_2$  – сила тока (A),  $\mathbf{a}$  – коэффициент пропорциональности в диапазоне изменения силы тока в электромагните от 0,1A до 1A. Необходимые параметры для расчетов указаны на панели установки.

#### Задание по подготовке к работе

При подготовке к работе учащийся должен:

- 1) изучить описание работы и продумать ответы на контрольные вопросы;
- 2) подготовить общую часть отчета по лабораторной работе, содержащую титульный лист, краткое описание исследуемых закономерностей, задачи эксперимента, описание (схема или эскиз) лабораторной

установки и методики проведения эксперимента;

3) подготовить протокол наблюдений с соответствующими таблицами.

# Указания по проведению наблюдений

- 1. На мультиметрах установите следующие пределы измерений:
- $U_1$  «20VDC»; «Ток ДХ»- «200 mADC»; «Ток ЭМ» «20VDC».
- 2. Потенциометр R1 «Ток ДХ» выведите в крайнее левое положение.
- 3. Потенциометр R2 «Ток ЭМ» выведите в крайнее левое положение.
- 4. Включите установку. При этом включаются источники питания Е1, Е2.
- 5. Снимите зависимость  $U_1 = f(I_2)$  при не менее чем 7 значениях тока  $I_2$ , изменяемого потенциометром R2. Значения тока  $I_2$  в амперах соответствуют показаниям вольтметра  $V_2$ , так как сопротивление R равно 1 Ом.
- 6. Повторите измерения по п.5 для 5 значений тока  $I_I$ , устанавливая его потенциометром R1 в диапазоне от 2 мA до 10 мA.

# Задание по обработке результатов

- 1. Рассчитайте значения  $U_x$  по формуле  $U_x=U_1/\kappa$ , где  $\kappa$  коэффициент усиления операционного усилителя. Вычислите значение индукции магнитного поля  $\boldsymbol{B}$  по формуле 7.
- 2. Постройте семейство зависимостей  $U_x = f(B)$  для разных токов  $I_1$ , откладывая по оси ординат-  $U_x$  в вольтах, а по оси абсцисс B в Теслах.
- 3. По величинам угловых коэффициентов полученных прямых рассчитайте среднее значение и доверительную погрешность постоянной Холла *R*.
- 4. Вычислите концентрацию n носителей тока в полупроводнике и их подвижность  $\mu$ .